This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

00774322

Image available

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

PUB. NO.:

56-094622 [JP 56094622 A]

PUBLISHED:

July 31, 1981 (19810731)

INVENTOR(s): ITO HIROSHI

NAKAGAWA KOJI

APPLICANT(s): TOSHIBA CORP [000307] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

54-171699 [JP 79171699]

FILED:

December 27, 1979 (19791227)

INTL CLASS:

[3] H01L-021/208; H01L-021/263; H01L-021/86; H01L-029/78

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD: R096 (ELECTRONIC MATERIALS -- Glass Conductors); R097

(ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors, MOS)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 79, Vol. 05, No. 167, Pg. 15, October

24, 1981 (19811024)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain a desired element by forming an amorphous semiconductor film on a prescribed substrate and by heating the same selectively by application of a laser beam to convert it into crystalline structure. CONSTITUTION: An Si substrate is provided in opposition to a silica glass substrate 1, PH(sub 3) is added into Ar, and a nearly-insulated amorphous Si film 2 containing P is prepared by the glow discharge of SiH(sub 4) generated by application of high-frequency electric power. Then, a metallic mask 3 being given to the film, the Ar-ion laser beam is applied thereto selectively, whereby it is heated and converted into a single crystal 4. When the desired element is formed on the film 4, the amorphous Si film 2 is left as an element separating layer. By this constitution, a glass plate is sufficient for the device, with no expensive substrate such as sapphire in SOS being required, and thus the cost for the device can be reduced.

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat (c) 2002 EPO. All rts. reserv.

3468316

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 56094622 A2 810731 <No. of Patents: 001>

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE (English)

Patent Assignee: TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO Author (Inventor): ITOU HIROSHI; NAKAGAWA KOUJI

IPC: *H01L-021/208; H01L-021/263; H01L-021/86; H01L-029/78

JAPIO Reference No: *050167E000015;

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 56094622 A2 810731 JP 79171699 A 791227 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 79171699 A 791227

(9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭56—94622

Int. Cl.
 C

H 01 L 21/208

庁内整理番号 7739-5F

❸公開 昭和56年(1981)7月31日

21/263 21/86

29/78

6851-5 F 7739-5 F 6603-5 F 発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

効半導体装置の製造方法

20特

願 昭54-171699

忽出

願 昭54(1979)12月27日

⑫発 明 者

伊東宏

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社総合研究所 内

識別記号

⑫発 明 者 中川公史

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社総合研究所

内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 鈴江武彦

外2名

月.

1. 発明の名称

半導体装成の製造方法

2. 将許請求の範囲

(1) 所 足の 基板上 化 并晶 質半 導体 膜 を 形 成し、 この 非晶 質半 導体 膜 の 所 足 園 所 を 選択 的 化 加 勝 し て 結晶 質 半 導体 膜 に 変 楽 し、 この 知 晶 質 半 導体 膜 に 所 型 の 素 子 で 形 収 す っ こ と を 存 収 と す る 半 導体 失 順 の 長 遺 万 仕 。

②非晶質半導体線の所定型所の適限的 M級をレーザビーム機動により行う特許商水の起母弟
1 相配板の手導体装成の設置方法、

(3) 非结實半導体級の發 改個所で結婚質半導体級 に 変奏し、その制油の非錯質半季体験をその まま年子分離値として残して級 収の来子を果 優する特計構収の範囲第1 自記載の半季体接

3. 発明の詳っな识明

従の投産方法。

この発明は、非晶質半導体形の一部を過代的 に結晶質半導体膜に変換して所重の素子を形成 する半導体長点の製造方法に選する。

使来より、蛇紋住無似上に単結酯半導体膜を 以及させて、この単結晶半導体膜を用いて機慎 四路を構成する方法からのち(Sillicon on Sapphire)使析として知られている。 との方 では一枝のサファイア素板上に関えばほける トランシスタ時を確果を乗子分解を行つて機慎 することかできるか、川ケファイア素板は行って機構 であり、促つて機構曲部が高調になる。121サフ アイアとシリコンの自子原放の遅いによるする ことか進しく、特殊の原理などの との進しい、油泉子分離ははませることが たシリコン膜を弱状にエッチングすることで行 うたの上腺が後継である。400次点かある。

この完明は、安価な絶縁在条係を用いて、比
以刊消車な工程で存在の優れた東境回路を実現
することを可能とした半導体装置の設置方法を
受供するものである。

この治明は、功能の基板上にまず非確同半導

特恩昭56- 94622(2)

体膜の所定個所を選択的化加機して結構選半級本膜に変換して、この結構選挙が本膜に所建の 素子を形成することを育子としている。

例えば非面質シリコン膜は欄々の方伝で形成 されるか、ての形成状件を避ぶてとれより、比 海ボ 1 0¹² 4 - 四以上の良好な蜘蛛膜として持ち れる。そしてとの非确質シリコン酸は約670 で以上に加勢すると結晶にして多結晶シリコン 源となることが既に別られている、また報道、 俗磁石央ガラス集仮の最相を適当に加工して非 弱質シリコン膜を 珍成し、これを 加納すること 化より、非萌成ンリコンが破大風地100mm 怪世の単語的技士以及終することが報告されて いる (Appl.Phys. Letters. Vol 35, P 71 1979)、この美明ではこれらの技術で応用し て、例えばガラス美依上に非函質シリコン膜を 形成した後、その数子形成組成のみを必択的に 加熱して結晶化して、とこに君子を形成しょう とするものである。

以下この発明の実施例を伊明する。県1凶~

- **3** -

第4 图2 MOS 桑頓回路に適用した奥 脳的の 1 他の303トランジスタ配分の製造工 帰断面函 である。まず現「凶に示すように、行夫ガラス 暑板 1 を用い、 七の表画にクロム膜を発着し、 ホトレジスト付店、エッチングを行つ てクロム マスクを必成して毎板エンチンクを行い、同分 3.8 Mm、保さ1000Aの選を形成する、仄 化このガラス基板 L の 支削 化 siffe の グロー 放 近分階により出る凶以がすように浮さりへと 4mの非萌貨シリコン膜2を形成する、31年的 だね、例えばガラス系数1に対同でのターゲ ツトボシリコン本依を用い、AIガス中には Billa (あるいなPill。)を贈当世際肌して高 減敗 电力を印刷して、 SiHi のグロール 電分解 化より、比此以 1 0¹² ビー加以上でおくあるい $(IP) m 10^{-6} \sim 10^{-7} cm^{-3}$ 3 5 1 1 π π は切である非晶質シリコン膜でも形成する。そ の次以3凶に示すように、 内足は 金太 戦マスク 3 を中い、Ar イオンレーザ(出力10w、磔 返しパルス陶波放1KH2)化よりレーサビー

- 4 -

この方法によれば、英依江井福度股をつける ためのものであるから、308におけるサファ イアのような動画な単措面絶縁無限である必要 かなく、上述のようにカラスム仮で十分であり、 成つて山田川野を産曲に乗用することができる。 。また B O B では 細晶 箱 子の 不顧台による火船 発 生があり、呼ばて田田はなるとての必要が大き く及好な好生の疑惑问路を抑ることが難しいか、 との方法では非确直線のうち異子形成を行う液 小夫 ヨメラル 生活状 羽に 加坡して 単結 頭化する たり、よど単一の解稿様子からなる民国の車船 植物が持られ、建つて発光網路の行路も対れた ものがいられる。更れ、この方法では、画板上 につけた準備可順は、予じの商出海風に形成し てかくことにより追状エッチング上標は必要が なく、異子周収の関係にてのまま案子分離時と して残すことができ、しかもくれにより表面が 中国はものとなるから胸を催化化とつても有利 である。

なお、政地所では非晶質シリコン膜をSiH。

のグロー放電分解により形成したが、その他スパッタリングや不活性ガス(N a , A r 等)中での化学蒸盤法を利用してもよい、また非晶質膜を選択的に加熱する手段としてレーザビーム報射を用いたが、電子ビーム機射 最他の方法を用いることもできる。更に、M O S デバイスそのものの製造方法や最低 ての他の材料は任意に追択できることは切っ、この発明はバイボーラデバイスにも同様に適用することができる。

以上のようにこの発明によれば、非确異半導体膜を出発材料として透析的に加熱して効定値所を結晶化してここに 架子を形成することにより、各種半導体接近の特性河上とコストタウンを図ることができる。

4. 図面の浦単な収明

第1四~第4回はこの光明の一実施例の設置 工程新面図である。

1 … 石英ガラス系板、 2 … 非晶質シリコン膜 3 … マスク、 4 … 単韶晶シリコン膜、 4 L … ソ - ス領収、 4 L … ドレイン領域、 4 L … チャオ ル 前 板、 5 … ゲート版 化 膜、 δ ; … ソース 電 億、 6 , … ドレイン 電 度 . 6 . … ゲート α . 億

出卵人代理人 并進士 蛤 江 武 彦

- 7 -

鮮 1 1571

